

一、选择题

1. D

解析:

按定义 $X \sim t(n)$, 故 X 可表示成 $X = \frac{Z}{\sqrt{Y/n}}$, 其中 $Y \sim \chi^2(n)$, $Z \sim N(0,1)$, 且 Z 与 Y 相互独立,

从而 $X^2 = \frac{Z^2}{Y/n}$, 由于 $Z \sim N(0,1)$, $Z^2 \sim \chi^2(1)$, 上式右端分子 $Z^2 \sim \chi^2(1)$, 分母 $Y \sim \chi^2(n)$,

且 Z 与 Y 相互独立, 故 Z^2 与 Y 相互独立, 按 F 分布的定义得 $X^2 \sim F(1, n)$

2. C

3. 答案: A

解析: 显著水平 α 表示落入检验拒绝域的概率, 所以显著性水平变小, 拒绝域

更小, 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 的条件下能接受 $H_0: \mu = \mu_0$, 那么在显著性水平 $\alpha = 0.01$ 条件下也能够接受. 因此选 A.

4. C

5. D

6. 答案: C

【答】 [C]

【详解】 根据列维-林德伯格定理的条件, 要求 X_1, X_2, \dots, X_n 独立分布, 且 $E(X_i)$ 与

$D(X_i)$ 均存在, (A)(B) 两项不能保证同分布, 可排除, (D) 项服从同一离散项分布, 但不能保证

EX_i, DX_i 存在, 也可排除, 只有 (C) 为正确选项.

二、填空题

1. (4.808, 5.196)

2. $t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} \sqrt{n(n-1)}$

3. 答案: 扩大样本容量.

解析: 因为犯两类错误的概率, 当样本容量一定时, 一个缩小另一个会扩大, 所以要使得犯两类错误的概率同时缩小, 只能扩大样本容量.

4. $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}}, t(n-1)$

5. 答案: $\frac{\sigma^4}{10}$

解析:

因为 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$, 这里 $n=21$, 即 $\frac{20S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(20)$, 故 $D(20S^2/\sigma^2) = 2 \times 20 = 40$,
 即 $\frac{20^2}{\sigma^4} D(S^2) = 40, D(S^2) = \frac{\sigma^4}{10}$.

6. $F(m-1, n-1)$

三、解析:

解 设第 i 台车床开工数 (停车为 0, 开车为 1), $X_i \sim B(1, 0.6)$, 因此, 200 台

车床开工数 $Y = \sum_{i=1}^{200} X_i \sim B(200, 0.6)$, 供电应为 C 千瓦的电能才能保证正常工作
 达 99.9%, 即

$$P\{Y \leq C\} = P\left\{\frac{Y - 200 \times 0.6}{\sqrt{200 \times 0.6 \times 0.4}} \leq \frac{C - 120}{\sqrt{48}}\right\} \geq 0.999$$

查表得 $\Phi(3.1) = 0.999$, 故可得 $\frac{C - 120}{\sqrt{48}} \geq 3.1$, 因此

$$C \geq 120 + 3.1 \times \sqrt{48} = 120 + 21.4774 = 141.4774$$

即供电 142 千瓦电就能以 99.9% 保证本间正常工作 (即不影响生产)。

四、解析:

易见随机变量 $(X_1 + X_{n+1}), (X_2 + X_{n+2}), \dots, (X_n + X_{2n})$ 相互独立且都服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$.

因此可以将它们看作是取自总体 $N(2\mu, 2\sigma^2)$ 的一个容量为 n 的简单

随机样本, 其样本均值为 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i + X_{i+n}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{2n} X_i = 2\bar{X}$,

样本方差为 $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i + X_{i+n} - 2\bar{X})^2 = \frac{1}{n-1} Y$ 。

又因为样本方差是总体方差的无偏估计, 故 $E\left(\frac{1}{n-1} Y\right) = 2\sigma^2$, 即 $E(Y) = 2(n-1)\sigma^2$ 。

五、解析:

$$L(X_1, \dots, X_n; \lambda) = \prod_{i=1}^n (\lambda + 1) X_i^\lambda = (\lambda + 1)^n \left(\prod_{i=1}^n X_i \right)^\lambda$$

$$\ln L = n \ln(\lambda + 1) + \lambda \ln \prod_{i=1}^n X_i$$

$$\frac{d \ln L}{d \lambda} = \frac{n}{\lambda + 1} + \sum_{i=1}^n \ln X_i = 0$$

$$\text{得 } \hat{\lambda} = - \frac{n + \sum_{i=1}^n \ln X_i}{\sum_{i=1}^n \ln X_i}$$

六、解析：

$$\text{解：由 } \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}} \leq \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \leq \chi^2_{\frac{\alpha}{2}} \text{ 得}$$

$$\sigma^2 \geq \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}}, \quad \sigma^2 \leq \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}}$$

$$\text{所以 } \sigma \text{ 的置信区间为: } \left[\sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(11)}}, \sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(11)}} \right]$$

$$\text{将 } n=12, S=0.2 \text{ 代入得 } [0.15, 0.31]$$

七、解析：

$$\text{检验假设 } H_0: \mu = 1000, \quad H_1: \mu \neq 1000$$

$$\text{检验统计量 } U = \frac{\bar{X} - 1000}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1).$$

$$\text{对于给定的 } \alpha = 0.05, \text{ 由 } P\{|U| > u_{\frac{\alpha}{2}}\} = 0.05, \text{ 得到拒绝域为 } \{|U| > 1.96\}.$$

将 $\bar{X} = 968$ 代入, 计算检验统计量的观测值 $u = \frac{968 - 1000}{80 / \sqrt{25}} = -2 < -1.96$,

落入拒绝域, 因此拒绝原假设 H_0 . 即在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 认为该种电子元件的平均使用寿命不是 1000 小时.

八、解析:

证: 由题设 X_k, D_k , 可知 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$ 的数学期望与方差分别满足以下不等式:

$$E(\bar{X}) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k\right) = \frac{1}{n} E\left(\sum_{k=1}^n X_k\right) \leq \frac{1}{n} E\left(\sum_{k=1}^n A\right) \leq A$$

$$D(\bar{X}) = D\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k\right) = \frac{1}{n^2} D\left(\sum_{k=1}^n X_k\right) \leq \frac{1}{n^2} D\left(\sum_{k=1}^n B\right) \leq \frac{B}{n}$$

利用车比雪夫不等式可得

$$P\left\{\left|\bar{X} - E(\bar{X})\right| \geq \varepsilon\right\} \leq \frac{D(\bar{X})}{\varepsilon^2} \leq \frac{B}{\varepsilon^2 n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

由大数定律定义可知, $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 服从大数定律。